Patent

Patent Number: 57187986

Application No.: 56072211 JP56072211 JP

Date Filed: 19810515

Title: SEMICONDUCTOR LIGHT EMITTING ELEMENT

Issue Date: 19821118 Intl. Class: H01S00318 Intl. Class: H01L03300

[ABSTRACT]

PURPOSE: To obtain a highly efficient light emission diode of a visible rays band by a method wherein indirect transition-type semiconductor crystal, which does not have light emission property originally is given a super lattice composition and is used as an activation layer. CONSTITUTION: An activation layer 3, made of a semiconductor super lattice composition in which a periodical construction is composed by piling semiconductor crystal layers, each of which has a cartain thickness of 500Å and has a lattice constant identical with a semiconductor crystal layer with an indirect transition-type band gap. for instance a 100 plain GaP substrate 1 and has small electron affinity and large band gap, reciprocally on the substrate 1, is composed of, for instance, GaP-AlGaP. And on and under the activation layer 3, clad layers 2 and 4 composed of the same semiconductor material as the semiconductor crystal of the super lattice which has wider band gap or of a semiconductor which has wide band gap and small refractive index, for instance AlGaP are formed COPYRIGHT: (C) 1982, JPO&Japio

* * * * *

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭57—187986

f) Int. Cl.³
H 01 S 3/18
H 01 L 33/00

識別記号

庁内整理番号 7377-5F 6931-5F 43公開 昭和57年(1982)11月18日

発明の数 1 審査請求 有

(全 3 頁)

9半導体発光素子

20特

願 昭56-72211

20出

願 昭56(1981)5月15日

仰発 明 者

福井孝志

武蔵野市緑町3丁目9番11号日 本電信電話公社武蔵野電気通信 研究所内

⑫発 明 者 堀越佳治

武蔵野市緑町3丁目9番11号日本電信電話公社武蔵野電気通信

研究所内

⑪出 願 人 日本電信電話公社

個代 理 人 弁理士 白水常雄

外1名

明 相 種

1. 発明の名称

半導体発光案子

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

本発明は半導体発光線子に関するものであり、 特に 5000 A°~ 7000 A° の可視光額娘における半導 体発光案子に関するものである。

この種の発光素子としては GaP のLEDのようなものがあるが、発光効率が悪く、また、室温で発振する可視光レーザの報告はこれまでになされていない。

本発明は、効率の良い可視領域の発光ダイオート又はレーザを全く新しい原理で間接遷移型半導体を用いて発光させるようにした半導体発光素子を提供するものである。

以下本発明を詳細に説明する。

本発明の原理を脱明する前に、まず、 直接遷移型と間接遷移型の半導体についてそのバンド構造の概略を図1, 2 に それぞれ示す。 図 2 の間接遷移型の場合は著しく発光効率が悪く発光素子として用いられる \Box ー V 族化合物の場合、 バンドギャップエネルギーが ZeV 以上の材料ではほとんど間接遷移型となりこれまで $7000\,\Lambda^\circ$ 以下($E_g \gtrsim 1.8eV$) の可視領域でのレーサはほとんどない。

まず本発明の第1ステップとして、間接避移型

半導体とそれより電子製和度×の小さい半導体を交互に積み重ねた超格子構造について、 GaP (100) 面上に作製した GaP - ALGaP を例にとつて説明する。そのバンド構造を図3に示す。価配子帯は『点(0,0,0)伝導帯はX点(100)を示す。超格子周期をdとする。

- 3 -

4. 図面の簡単な説明

図1は直接選移形半導体のパンド構造を示す特性図、図2は間接選移形半導体のパンド構造を示す特性図、図3は超格子中のエネルギーパンドを示す略図、図4は超格子中の運動量とエネルギーとの関係を示す特性図、図5は選元ゾーンで表わした超格子の運動量とエネルギーとの関係を示す特性図、図6はGaPのエネルギー帯構造を示す特性図、図7はGaP和格子のパンド構造を示す特性図、図8はGaPーALGaP和格子の発光を説明するための図7の一部拡大図、図9は本発明の実施例である。

1 … n-GaP 悲板 (100面)、 2 … n-ALGaP クラッド屬、 3 … GaP-ALGaP (0.1 ~ 0.5 μm) 活性 屬、 4 … p-ALGaP クラッド屬。

特許出頗人 日本電信電話公社

代 理 人 · 白 · 水 · 常 · 雄 外 1 名 エネルギーギャップを示す。従つて、図8に示すように直接避移型の効率良い発光を示すようになる。

実際の発光素子の形としては、各層厚が 500 A° 程度以下の例えば50~ 200 A° で20~50 周期の GaP - ALGaP 超格子 (0.1~0.5 µm) を活性層 3 にしてパンドギャップが大くかつ原折率が小さい n 型と p 型の ALGaP をクラッド層 2 , 4 にした DHレーザ (100 前の GaP 装板 1 にいずれも 格子定数が一致する)を図9 に示す。発振波長 5500 A° で室温速 統発振した。活性層 3 の材料としてはGeーGaAsの組合せも用いることができる。

以上のように、本発明は本来非発光の間接遷移 形半導体結晶を超格子構造にして活性層に用いる ことにより発光素子としたものであり、特に間接 遷移形半導体が広いベンドギャップを有すること から可視領域の発光素子として有望である。

本発明により、 5500 A° という短波長の半導体 レーザが作製され、光ビデオディスク, レーザブ リンタへの応用の道が開拓できる効果がある。

- 4 -



